Family list

1 family member for: JP7261181

Derived from 1 application

1 PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Inventor: KONDO KATSUMI; YOKOKURA HISAO; Applicant: HITACHI LTD

(+2)

EC: IPC: G02F1/1337; G02F1/1343; G02F1/13 (+1

Publication info: JP7261181 A - 1995-10-13

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP7261181

Publication date:

1995-10-13

Inventor:

KONDO KATSUMI; YOKOKURA HISAO; OE MASATO;

ARAYA SUKEKAZU

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

G02F1/1337; G02F1/1343; G02F1/13; (IPC1-7):

G02F1/1337

- european:

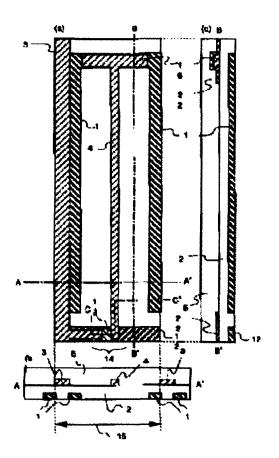
Application number: JP19940046810 19940317 Priority number(s): JP19940046810 19940317

Report a data error here

Abstract of JP7261181

PURPOSE:To obtain a liquid crystal display device which is increased in tolerance for contamination of liquid crystals and orientation process and is free from unequal display by combining a transverse electric field system and a polymer for which a low heating temp. after applying is enough and is soluble in a solvent with active matrix elements such as thin-film transistor element.

CONSTITUTION: The matrix elements are formed by having scanning electrodes 12, common electrodes 1, signal electrodes 3 intersecting with the scanning electrodes 12, active elements and pixel electrodes 4 on one substrate of a pair of substrates constituting a cell and arranging the pixel electrodes 4 and the common electrodes 1 so as to impress electric fields parallel with the substrate planes mainly on the liquid crystals. A soln. of a polymer soluble in the solvent is applied on such substrates. The solvent in the soln. of the polymer is then removed to impart liquid crystal orientability to the surfaces of the polymer. The cell is assembled by disposing a pair of the substrates having the liquid crystal molecule orientability on the surfaces via the sealing part formed in the peripheral parts of the substrates in such a manner that the surfaces having the liquid crystal molecule orientability face each other.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-261181

(43)公開日 平成7年(1995)10月13日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

最終頁に続く

G02F 1/1337 5 2 5

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特顧平6-46810	(71)出顧人 000005108	
		株式会社日立製作所	
(22)出顧日	平成6年(1994)3月17日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地	
		(72)発明者 近藤 克己	
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	È
		式会社日立製作所日立研究所内	
		(72)発明者 横倉 久男	
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	į
		式会社日立製作所日立研究所内	
		(72)発明者 大江 昌人	
		茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株	į
		式会社日立製作所日立研究所内	

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

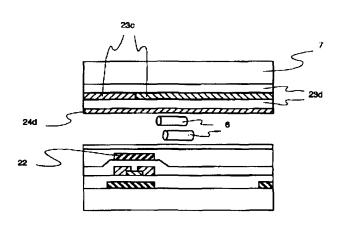
(57)【要約】

【目的】液晶の汚染や、配向プロセスに対する裕度が高 い、表示むらのない高画質の液晶表示装置の製造方法を 得る。

【構成】横電界を印加する電極構造を有するアクティブ マトリクス素子の配向膜を、溶剤に溶融するポリマを用 い低温で形成することで、低表示むら液晶表示装置を得 る。

図 10

(74)代理人 弁理士 小川 勝男



【請求項1】以下の工程からなることを特徴とする液晶 表示装置の製造方法。

1

- (1) セルを構成する一対の基板の一方の基板上に走査 電極、共通電極、走査電極と交差する信号電極、アクテ ィブ素子,画素電極を有し、該画素電極と該共通電極が 主として液晶に対して基板面に平行な電界を印加するよ うに配置されたマトリクス素子を形成する工程。
- (2) 該基板上に、溶剤に可溶なポリマの溶液を塗布す
- (3) 該ポリマの溶液中の溶剤を除去する工程。
- (4)該ポリマの表面に液晶分子配向能を付与する工 程。
- (5)表面に液晶分子配向能を有する一対の基板をスペ ーサと基板周辺部に形成されたシール部とを介して、液 晶分子配向能を有する表面どうしを相対向させてセルを 組み立てる工程。
- (6) 該セルに液晶組成物を注入, 封止し液晶セルを形 成する工程。
- (7) 該液晶セルに駆動回路, 偏光手段を接続しモジュ 20 ール化する工程。

【請求項2】前記アクティブ素子が薄膜トランジスタ素 子であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装 置の製造方法。

【請求項3】前記溶剤に可溶なポリマがポリイミドであ ることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製 造方法。

【請求項4】前記溶剤に可溶なポリマがポリアミドであ ることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製 造方法。

【請求項 5】前記一対の基板のうち前記マトリクス素子 を有する基板に対向する基板が(2)から(4)の工程を 経ることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の 製造方法。

【請求項6】前記マトリクス素子を有する基板に対向す る基板上にカラーフィルタを形成し、液晶セルとして複 数の発色能を付与したことを特徴とする請求項5に記載 の液晶表示装置の製造方法。

【請求項7】前記一対の基板のうち前記マトリクス素子 を有する基板が(2)から(4)の工程を経ることを特 40 徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項8】前記マトリクス素子を有する基板上にカラ ーフィルタを形成し、液晶セルとして複数の発色能を付 与したことを特徴とする請求項7に記載の液晶表示装置 の製造方法。

【請求項9】以下の工程からなることを特徴とする請求 項6あるいは8に記載の液晶表示装置の製造方法。

- (1) 複数の発色層を有する膜を形成する工程。
- (2)複数の色からなる光パターンを照射しカラーフィ ルタを形成する工程。

【請求項10】光照射工程が1回であることを特徴とす る請求項9に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】1対の高分子保護膜で挟まれた前記発色 層からなるフィルムに光パターンを照射しカラーフィル タを形成した後、前記一方の基板上に該フィルムを貼付 けすることを特徴とする請求項9あるいは10に記載の 液晶表示装置の製造方法。

【請求項12】前記液晶セル組立て時に複数のカラーフ ィルタの境界部を遮光する遮光層を前記一対の基板の少 10 なくとも一方の基板上に形成することを特徴とする請求 項6あるいは8に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項13】前記マトリクス素子を有する基板上に前 記遮光層を形成し、前記マトリクス素子に対向する基板 上に前記複数のカラーフィルタを形成することを特徴と する請求項12に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項14】前記マトリクス素子を有する基板上に前 記遮光層と前記複数のカラーフィルタを形成することを 特徴とする手段12に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表示むらのない高画質 のアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】従来のアクティブマトリクス型液晶表示 装置では、液晶層を駆動する電極としては2枚の基板界 面上に形成し相対向させた透明電極を用いていた。これ は、液晶に印加する電界の方向を基板界面にほぼ垂直な 方向とすることで動作する、ツイステッドネマチック表 示方式に代表される表示方式(以後縦電界方式と呼ぶ) を採用していることによる。一方、液晶に印加する電界 の方向を基板界面にほぼ平行な方向とする方式(以後横 電界方式と呼ぶ)として、櫛歯電極対を用いた方式が、 例えば特公昭63-21907 号公報により提案されている が、表示装置としては実用化されていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の縦電界方式を用 いたアクティブマトリクス型液晶表示装置では、縦電界 方式を用いたことによる以下のような数々の問題が生 じ、その結果表示むらのない高画質の液晶表示装置を得 ることが困難であった。

【0004】(1)界面の精密な制御

縦電界方式と薄膜トランジスタのような微細なアクティ ブマトリクス素子を組み合わせると、界面状態の僅かな 変動が表示むらを引き起こす。例えば、配向膜の表面状 態が変動すると液晶分子長軸と界面とのなす角(傾き 角)も変動し、それにより電圧印加に対する液晶の応答 性が変わり明るさが変わる。

【0005】配向膜の表面状態は配向膜形成プロセス条 50 件に微妙に依存し、プロセス条件の厳密なコントロール

が要求されている。例えば、ポリイミド配向膜の場合、 基板上に低分子量のポリイミド前駆体溶液を塗布した 後、順次加熱することにより溶剤の乾燥に加えて、重合 反応の促進により高分子量の緻密で均一な表面状態を有 する膜が形成される。特に重合反応促進のための加熱温 度は例えば200℃以上と非常に高い。この際、この高 温の加熱条件が変動すると、傾き角が設計値からずれ て、むらを引き起こす。傾き角は加熱温度だけではな く、ラビング条件にも依存する。一般に、ラビング強度 が高いと傾き角は低下する傾向にあるが、その変動の度 合いは使用する配向膜材料やラビングによる配向膜表面 の汚染等にも依存する。傾き角は以下の理由により、高 すぎても低すぎても良くない。例えば、傾き角が設計値 よりも低くなった場合、特に画素端部の配線等の存在に より段差が生じている部分において配向不良ドメインが 生じ、著しくコントラスト比が低下してしまう。逆に、 傾き角が設計値よりも高くなった場合、傾き角の均一性 を保つことが困難になり、輝度むらが発生する。現状で は量産的には4度程度の均一な傾き角を得るために、使 用する材料を厳しく吟味し、その上で加熱プロセス、ラ ビングプロセス等厳しく制御されているが、表示むらは 皆無になってはいない。

【0006】(2)液晶の高純度の維持

縦電界方式と薄膜トランジスタのような微細なアクティ ブマトリクス素子を組み合わせる場合に考慮すべき他の 物性は、液晶組成物材料の純度であり、その値は10% Ω・cm以上と極めて高い値を維持することが不可欠であ る。これは、画素に電荷を供給し、情報を表示する際に ため込んだ電荷を少なくとも次の情報信号が供給される まで保持しなくてはならないという駆動原理からの要請 30 による。一般に、この期間 (1フレーム期間と称する) 内にどの程度電荷が保持されるかという度合いを、1フ レーム期間内の輝度の保たれる割合で定義し電圧保持率 として表している。この電圧保持率は液晶の純度に極め て敏感であり、そのため、液晶組成物材料を構成する化 合物もフッ素系の化合物群の中のほんの一部に限定され ているのが現状である。また、配向膜材料に対する制約 も大きい。すなわち、もし液晶に直接接触する配向膜材 料そのものの純度が低い場合、セル形成後に徐々に液晶 組成物材料が汚染され、電圧保持率が著しく低下し、か つその低下の度合いが場所によって分布し、均一な表示 が得られなくなる。現状では液晶汚染に対し使用設備の クリーン化等により最大限の注意を払っているが、電圧 保持率は100%ではなく、表示むらは皆無にはなって いない。

【0007】(3)残像現象

メカニズムは不明であるが、固定した静止画像を表示した後、別の画像に切り替えても前の画像が残存するいわゆる残像現象も配向膜と液晶材料の双方に強く依存している。メカニズムが不明であるため、材料設計は困難を 50

極めている。

【0008】以上のように、界面の精密な制御(所定の傾き角の維持)、液晶の高純度の維持、残像の抑制等多数の要求仕様を同時に満足させることは至難の技で、工程を長くし、かつ極めて狭い範囲のプロセス条件下で無理をして製造しているのが現状である。例えば、配向膜の加熱工程では200℃以上の極めて高い温度で処理している。このように、厳しいプロセス条件を設定せざるを得ないことから、液晶セルを構成する他の材料の選択範囲も狭くなり、このことが製造条件の裕度をさらに狭め、ますます表示むらを引き起こしやすくしている。

【0009】本発明はこれらの課題を解決する手段を提供するもので、その目的とするところは、アクティブ素子と横電界方式とより低い温度のプロセスで処理出来る溶剤に可溶なポリマの配向膜とを組み合わせることで、表示むらのない高画質のアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決し、上記 目的を達成するために本発明では以下の手段を用いる。

【0011】 〔手段1〕以下の工程からなることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【0012】(1) セルを構成する一対の基板の一方の 基板上に走査電極、共通電極、走査電極と交差する信号 電極、アクティブ素子、画素電極を有し、該画素電極と 該共通電極が主として液晶に対して基板面に平行な電界 を印加するように配置されたマトリクス素子を形成する 工程。

【0013】(2)該基板上に、溶剤に可溶なポリマの溶液を塗布する工程。

【0014】(3)該ポリマの溶液中の溶剤を除去する 工程。

【0015】(4)該ポリマの表面に液晶分子配向能を 付与する工程。

【0016】(5)表面に液晶分子配向能を有する一対の基板をスペーサと基板周辺部に形成されたシール部とを介して、液晶分子配向能を有する表面どうしを相対向させてセルを組み立てる工程。

【0017】(6)該セルに液晶組成物を注入、封止し液晶セルを形成する工程。

【0018】(7)該液晶セルに駆動回路, 偏光手段を接続しモジュール化する工程。

【0019】手段1は、アクティブ素子と横電界方式とより低い温度のプロセスで処理出来る溶剤に可溶なポリマの配向膜とを組み合わせることで、表示むらのないより高画質のアクティブマトリクス型液晶表示装置を得る方法を提供する。

【0020】〔手段2〕前記アクティブ素子が薄膜トランジスタ素子であることを特徴とする手段1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0021】 〔手段3〕前記溶剤に可溶なポリマがポリイミドであることを特徴とする手段1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0022】 [手段4] 前記溶剤に可溶なポリマがポリアミドであることを特徴とする手段1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0023】手段2から手段4は、アクティブ素子及び溶剤に可溶なポリマとしてより望ましい手段を提供している。薄膜トランジスタ素子がアクティブ素子として優れている。また、ポリイミド、及びポリアミドは液晶配 10向能の高い緻密な高分子配向膜の中でも特に優れている。

【0024】 [手段5] 前記一対の基板のうち前記マトリクス素子を有する基板に対向する基板が(2)から

(4)の工程を経ることを特徴とする手段1に記載の液 晶表示装置の製造方法。

【0025】 [手段6] 前記マトリクス素子を有する基板に対向する基板上にカラーフィルタを形成し、液晶セルとして複数の発色能を付与したことを特徴とする手段5に記載の液品表示装置の製造方法。

【0026】 [手段7] 前記一対の基板のうち前記マトリクス素子を有する基板が(2) から(4) の工程を経ることを特徴とする手段1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0027】〔手段8〕前記マトリクス素子を有する基板上にカラーフィルタを形成し、液晶セルとして複数の発色能を付与したことを特徴とする手段7に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0028】手段5から手段8は一方の基板に限定して 溶剤に可溶なポリマを形成する手段を提供する。

【0029】〔手段9〕以下の工程からなることを特徴とする手段6あるいは8に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0030】(1)複数の発色層を有する膜を形成する 工程。

【0031】(2)複数の色からなる光パターンを照射 しカラーフィルタを形成する工程。

〔手段10〕光照射工程が1回であることを特徴とする 手段9に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0032】 [手段11] 一対の高分子保護膜で挟まれ 40 た前記発色層からなるフィルムに光パターンを照射しカラーフィルタを形成した後、前記一方の基板上に該フィルムを貼付けすることを特徴とする手段9あるいは10 に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0033】手段9から手段11は、従来はその後の配向膜形成工程で高温加熱プロセスが存在する為に使用出来なかった、より色の鮮やかな写真法によるカラーフィルタの製造方法を提供するものである。

【0034】〔手段12〕前記液晶セル組立て時に複数 のカラーフィルタの境界部を遮光する遮光層を前記一対 50 の基板の少なくとも一方の基板上に形成することを特徴 とする手段6あるいは8に記載の液晶表示装置の製造方法。

【0035】 [手段13] 前記マトリクス素子を有する 基板上に前記遮光層を形成し、前記マトリクス素子に対 向する基板上に前記複数のカラーフィルタを形成するこ とを特徴とする手段12に記載の液晶表示装置の製造方 法。

【0036】〔手段14〕前記マトリクス素子を有する 基板上に前記遮光層と前記複数のカラーフィルタを形成 することを特徴とする手段12に記載の液晶表示装置の 製造方法。

【0037】手段12から手段14はより遮光性の高い 遮光層を得、より高画質のアクティブマトリクス型液晶 表示装置を得る方法を提供する。

[0038]

【作用】

20

30

(1) 横電界方式の動作原理

【0039】図1(a), (b) は本発明の液晶パネル内 での液晶の動作を示す側断面を、図1(c), (d)はそ の正面図を表す。図1には薄膜トランジスタ素子部は省 略され配線電極構造の1部が示されている。また、本発 明の表示装置は複数の画素で構成されるが、ここでは一 画素の中の部分のみを示した。電圧無印加時のセル側断 面を図1(a)に、その時の正面図を図1(c)に示 す。透明な一対の基板の内側に線状の電極1、4が形成 され、その上に保護絶縁膜5が塗布及び配向処理されて いる。この図では保護絶縁膜5は保護膜と配向制御膜が 一体化して描かれているが、ひとつの材料で兼用して も、2つの材料を積層しても良い。間には液晶組成物が 挟持されている。棒状の液晶分子6は、電界無印加時に は電極1, 4の長手方向(図1(c)正面図)に対して | 若干の角度、即ち45度≦ | φιc | <90度、をもつよ うに配向されている。図1、図2では界面上の液晶分子 長軸配向方向(ラビング方向)10を矢印で示した。上 下界面上での液晶分子配向方向は、望ましい1例として 平行、即ちφια =φια (=φια)となっている。液晶 組成物の誘電異方性は正を想定している。

【0040】ここで、画素電極4と共通電極1のそれぞれに異なる電位を与えそれらの間に電位差を与えて液晶組成物層に電界方向9を印加すると、液品組成物が持つ誘電異方性と電界との相互作用により図1(b),(d)に示したように液晶分子が反応して電界方向にその向き

20

30

を変える。この時液晶組成物層の屈折率異方性と偏光板 との相互作用により明るさが変わる。

【0041】(2)配向膜材料および液晶材料の選択の

つぎに、本発明の必須構成である横電界方式を採用する ことによって、配向膜材料および液晶材料の選択の自由 度が増大する作用について説明する。発明が解決しよう とする課題のところで述べたように、配向膜材料および 液晶材料を選択する際には(1)界面の精密な制御、

(2)液晶の高純度の維持、(3)残像現象の抑制の3 点を考慮する必要がある。以下、これらの3点について 縦電界方式を横電界方式に変換することによる効果につ いて、順次説明する。

【0042】縦電界方式においては、液晶分子が低電界 時にほぼ基板面に平行であったものを、基板面に垂直な 方向の電界(縦電界)と液晶分子との誘電的相互作用に より液晶分子を立たせることで光学的なスイッチングを 行っている。この時、もし傾き角が完全にゼロであると 傾く方向としては2種類存在することになり、その2種 類のドメインの境界が配向不良領域(リバースチルトド メインと称する)となり、画質を著しく低下させる。現 実の素子においては、画素の端部近傍には配線電極や薄 膜トランジスタ等段差構造が多数あるために4度程度の ある程度大きな傾き角がないと、このリバースチルトド メインを抑制することができない。縦電界方式における 傾き角の必要性はあらかじめ電界印加時の液晶分子の傾 く方向を一つに定めておく必要があることから生じてい る。換言すると、電界方向と初期の液晶分子配向方向と のなす角を90度より十分に小さくしなくてはならな い。この角度は、経験的には最低でも88.5 度以下、 望ましくは86度以下である。即ち傾き角に換算する と、最低でも1.5 度以上、望ましくは4度以上とな る。一方、横電界の場合においても、同様に『配向不良 領域を防ぐためには、電界方向と初期の液晶分子配向方 向とのなす角を90度より十分に小さくすれば良い』と いうルールが適用できる。よって、電界方向が縦から横 へ変わったために、縦電界方式における傾き角に対応す る角度は基板面内の液晶分子の方位方向であり、縦電界 方式で必須であった界面と液晶分子とのなす角は問題で はなく完全にゼロでも構わなくなる。傾き角を支配して いるのは配向膜と液晶分子との分子レベルでの相互作用 であったのに対し、基板面内の液晶分子の方位方向を決 めるのはラビング方向という設計段階で自由に設定でき るパラメータである。配向膜と液晶分子との分子レベル での相互作用と一口に述べたが、現象は複雑で、材料の 1次構造のみならず分子コメフォメーション等の2次構 造も関与しており、プロセス条件依存性を避けることは できない。従って、横電界方式を採用することにより傾 き角の制約から完全に開放され、この1点のみによって も材料、プロセスの選択の自由度が著しく向上する。本 50 発明ではすでに重合した高分子配向膜を溶剤に溶かして 塗布するプロセスを用いており、基板上で重合反応させ る必要がなく高分子量で緻密な膜質がプロセス変動によ らず得られる。また、ドメインおよび表示むらの抑制効 果は光の利用効率の向上にも寄与する。即ち、薄膜トラ ンジスタのような段差構造のある部分の近傍で生じてい

た配向不良部分を従来はブラックマトリクスで遮光して いたものが、本方式では遮光部の面積を小さくすること が出来る。その結果、開口率およびそれに伴い光の利用

効率が向上し、より明るいディスプレイが得られるとい う効果も得られる。

【0043】次に第2の要請である、液晶の高純度の維 持に対しても横電界方式は極めて自由度が大きくなる作 用について説明する。薄膜トランジスタ型液晶表示装置 のようなアクティブマトリクス型液晶表示装置におい て、液晶には走査選択時間内のみに画像情報信号が印加 され、他のラインが選択される非選択時間内には画素部 は回路的にはオープン状態となる。この間、信号配線電 極より供給された電荷は、つぎにそのラインが選択され るまでの期間(1フレーム期間)保持されなくてはなら ない。この電荷の保持期間である時定数は、主として画 素部全体の静電容量と電気抵抗の積で定まる。しかしな がら、縦電界の場合、液晶が実現しうる電気抵抗の最大 値をもっても、液晶自体が保有する静電容量だけでは不 十分であり、画素ごとに配線等を引き回して容量部を付 加しているのが現状である。これに対し、縦電界の場合 は電極が線状になり、抵抗値を決める電界方向に垂直な 方向の断面積が著しく小さくなる。したがって、液晶組 成物の比抵抗が同一であっても液晶画素部の抵抗値は著 しく低減できる。一方容量の方は、逆に抵抗値に逆比例 して小さくなりこの点では不利になる。しかしながら、 抵抗値の増大が著しく(100倍以上)、そのため従来 形成していた付加容量と組み合わせることで、十分に電 圧を保持できる。むしろ、従来と同程度の付加容量素子 があれば液晶の抵抗値が10分の1ないし100分の1 に下がってもまったく問題無い。このように、液晶の耐 汚染性が著しく向上したことにより、液晶そのもののみ ならず、液晶に接する配向膜、シール剤、封止剤といっ た周辺部剤の選択の自由度およびそれらを形成するプロ セス裕度が著しく増大する。本発明の溶剤に可溶なポリ マを溶液状で塗布する工程では、従来のような高温加熱 が不要で表面状態をより均一にしやすい。また、残留溶 剤がしみだす等により多少液晶を汚染しても電圧保持率 を低下させず、この点でも表示むらになりにくい。

【0044】第3の要請である残像現象の抑制にも本発 明は顕著な効果がある。残像現象も界面現象が視認され たものである。一般に界面現象は、界面に垂直な方向の 性質として表れる。横電界方式の場合、電界の主成分は 界面に平行であり、このような一切の界面現象は表れに - くい。実際、後に実施例にて述べるように、いずれの実

40

20

施例においても残像現象は皆無であった。

【0045】以上のような3点にも及ぶ効果により、界 面現象や液晶内の微量の汚染が関与した種々の表示むら が抑制され、均一な高画質の表示装置が実現できる。加 えて今までにはまったく不可能であった、新しいプロセ スが可能となる。即ち、配向膜、シール剤、封止剤とい った材料の選択の自由度が増大したことにより、例えば 加熱温度の大幅低減、加熱プロセス時間の短縮をもたら す。またさらに、耐熱性,汚染防止能等の制約から使え なかった周辺部剤であるカラーフィルタ, 遮光用材料等 10 が使えるようになる。その結果、より表示むらを抑制し 画質を著しく引き上げることのできる構成材料が選択で きるようになる。本発明はこれらの横電界方式の特徴を 活用して、配向膜材料としてより裕度の高い低温プロセ スが適用出来る溶剤に可溶なポリマを採用し、配向膜の 膜質を安定化させ、表示むらのない液晶表示装置が得る 方法を提供するものである。加えて、加熱温度の大幅低 減、加熱プロセス時間の短縮といった低コストプロセス の適用は、生産電力の著しい抑制にもつながり、製造コ ストの低減、エネルギー資源の節約にも寄与する。

[0046]

【実施例】本発明を実施例により具体的に説明する。

【0047】〔実施例1〕基板としては厚みが1.1mm で表面を研磨した透明なガラス基板を2枚用いる。まず これらの基板のうち一方の基板の上に薄膜トランジスタ を下記の手順で形成した。なお、薄膜トランジスタおよ び配線電極からなるマトリクス素子は横電界が印加出来 るものであれば何でも良くその製法は本発明の骨子には 関係しないので、記述は簡単化する。また、マトリクス 素子の製法に関するここでの記述は1例であって、これ 30 に限定されるものではない。以下1画素の構造を示す図 3のC-C′間の断面図を模式的に表した図7,図8, 図9を用いて本実施例を説明する。

【0048】透明なガラスの基板7の一方の上に、スパ ッタ法によりクロム膜を形成し、次に、ホトリソグラフ ィ法により走査電極12と共通電極1をパターン化した (図7 (a))。その後、その上にCVD (Chemical Va por Deposition) 法により窒化シリコン (SiN) から なるゲート絶縁膜を形成し(図7(b))、更にその上 に同じくCVD法により、表面層がn型非品質シリコン 40 (a-Si) 膜であるa-Sil3を作製した(図7 (c))。a-Si13の一部を覆い薄膜トランジスタ を形成するようにクロムからなる信号電極3及び画素電 極4を、スパッタ法、ホトリソグラフィ法により形成し た(図7(d))。その上に、SiNからなる絶縁保護 膜を形成した(図8(e))。その後、その上に遮光層 22と顔料のカラーフィルタ23cを形成し、更にその 上に樹脂の平坦化膜23bをスピンコートした(図8 (f))。遮光層としてはキャボット社製カーボン微粒 子 (MONARCH800, 粒径 1 6 n m) を 1 重量%混合したエ 50

ポキシ樹脂を用いた。カラーフィルタの発色用顔料とし ては赤、緑、青の3原色に対してそれぞれフジハント社 製CR-6101,CG-5101,CB-6101を 用いた。スピンコートにより塗布し、85℃でプリベー クした後、露光、現像を行い、最後に200℃でポスト ベークして膜状のカラーフィルタを形成した。本実施例 では、発色層として顔料を用いたが、本発明によればそ の後の配向膜形成プロセスで高温に加熱する必要がない ため、耐熱性の低いより色の鮮やかな染料タイプの発色 剤を使用しても良い。また、遮光層用材料としても本実 施例ではカーボンブラック微粒子のような液晶の比抵抗 を低下させる汚染源となる可能性のある材料を用いた が、横電界方式そのものが汚染に強いため問題ない。む しろ、カーボンブラック微粒子は遮光率に極めて優れる ため、より高い画質が実現出来る。もちろん、カーボン ブラック微粒子以外の顔料や染料等の他の絶縁製遮光剤 を用いてもなんら問題はない。またその上の平坦化用の 樹脂としてはエポキシ樹脂を用いたが、こちらもこの材 料に限定されるものではない。次に、イミド化率が10 0%である溶剤可溶型のポリイミドであるAL-105 1 (日本合成ゴム社製) のポリマ溶液 2 4 a をスピンコ ート法により塗布した(図8(g))。本実施例では、 溶剤としては極性溶媒であるジメチルホルムアミドと非 極性溶媒であるブチルセルソルブを重量比で8:2で混 合したものを用いたが、極性溶媒であればジメチルホル ムアミド以外でもNーメチルー2ーピロリドンやジメチ ルアセトアミドでも、また非極性溶媒であればブチルセ ルソルブアセテートでも良い。また、本実施例では塗布 方法としてスピンコート法を採用したが、凸版印刷、オ フセット印刷,スクリーン印刷等の各種の印刷法,ロー ルコーティング法,ディップ法等均一な膜厚に塗布出来 る方法であればこれに限るものではない。その後、この 溶液を160℃まで加熱し、30分放置し溶剤を除去し た。このようにして緻密なポリイミド配向膜であるポリ マ24bを得た(図8(h))。次に、この表面をラビ ング処理し、配向膜表面に液晶配向能を付与した(図9 (i))。本実施例では配向能を付与する方法として、 ラビング法を採用したが、それ以外の例えば微細な溝を 形成する方法等の他の方法も利用出来る。次に、同様の 材料とプロセスで配向膜表面に液晶配向能を付与した対 向側の基板と、それぞれの液晶分子配向能を有する表面 24 d どうしを相対向させて、ポリマビーズからなるス ペーサと周辺部のシール剤とを介在させてセルを組み立 てた(図9(j))。このセルに液晶分子6を真空で注 入し、紫外線硬化型樹脂からなる封止剤28で封止し た。その後、このセルに駆動回路、偏光板、バックライ ト等を接続してモジュール化し液晶表示装置を得た。

【0050】上下界面上のラビング方向は互いにほぼ平

置の構成について、より詳細に説明する。

【0049】次にこのようなプロセスで得た液晶表示装

行で、かつ印加電界方向とのなす角度を88度(філ

11

 $=\phi_{102}=88^{\circ}$)とした。これらの基板間に挟まれた ネマチック液晶組成物の誘電異方性Δεは正でその値が 4.5 であり、屈折率異方性 △nは0.072(589n m, 20°C) である。またこの液晶組成物は当初その抵 抗値が $10^{\circ}\Omega$ ・cm以上あったが、その後汚染し、3. $6 \times 10^{12} \Omega \cdot cm$ まで低下した。本実施例ではこの汚 染したものを用いた。ギャップdは球形のポリマビーズ を基板間に分散して挾持し、液晶封入状態で3.9 μm とした。よって Δ n・dは 0.281μ m である。ま た、同一の配向膜材料を同一プロセスでガラス基板上に 形成し、結晶回転法で液晶分子長軸の傾き角を測定した ところ、僅かに1.2 度であった。2枚の偏光板〔日東 電工社製G1220DU」でパネルを挟み、一方の偏光 板の偏光透過軸をラビング方向より若干小さな角度、即 ちゅm = 80°(即ち、 | ゅm ーゅm | = 8°)に設定 し、他方をそれに直交、即ちøm = -12° とした。こ れにより、画素に印加される電圧Vcc をゼロから徐々に 増大させるにしたがい明るさが減少し最小値をとる特性 (図4)を得た。本実施例では低電圧(Vor)で暗状 態、高電圧 (Vx) で明状態をとるノーマリクローズ特

性を採用した。Vor は6.9V、Vor は9.1Vであ

る。 【0051】薄膜トランジスタ及び各種電極の構造を図 3に示し、詳細に説明する。図3 (a) は基板面に垂直 な方向から見た正面図、図3 (b), (c) は側断面図を 表す。薄膜トランジスタ素子14は画素電極(ソース電 極) 4,信号電極(ドレイン電極) 3,走査電極(ゲー ト電極) 12、及びアモルファスシリコン13から構成 される。共通電極1と走査電極12、及び信号電極3と 画素電極4とはそれぞれ同一の金属層をパターン化して 構成した。容量素子16は、2本の共通電極1の間を結 合する領域(図3において点線で示した)において画素 電極4と共通電極1でゲート絶縁膜2を挟む構造として 形成した。画素電極4は正面図(図3(a))におい て、2本の共通電極1の間に配置されている。1画素ピ ッチ15は横方向(すなわち信号電極間)は69μm、 縦方向(すなわち走査電極間)は207µmである。電 極幅は、複数画素間にまたがる配線電極である走査電 極,信号電極,共通電極配線部(走査電極に平行(図3 で横方向)に延びた部分)を広めにし、線欠陥を回避し た。幅はそれぞれ10μmである。一方、開口率向上の ために1画素単位で独立に形成した画素電極、及び共通 電極の信号配線電極の長手方向に伸びた部分の幅は若干 狭くし、それぞれ 5 μm, 8 μm とした。これらの電極 の幅を狭くしたことで異物等の混入により断線する可能 性が高まるが、この場合1画素の部分的欠落ですみ線欠 陥には至らない。加えて、更にできるだけ高い開口率を 実現するために絶縁膜を介して共通電極と信号電極を若

のブラックマトリクスは不要になる。そこで図3 (c) に示されているように、走査電極方向のみ遮光するブラ ックマトリクス構造とした。このようにして、共通電極 と画素電極とのギャップが20μm、開口部の長手方向 の長さ157 µ mとなり、44.0% の高開口率が得ら れた。画素数は320本の信号電極と160本の走査電 極とにより320×160個とした。複数画素から構成 されるパネルの部分を図5、図6に示す。図5ではブラ ックマトリクスを省略し、図6ではブラックマトリクス で遮光した状態を示した。

【0052】次に、回路構成及び駆動波形にいついて説 明する。各走査電極12および各信号電極3にはそれぞ れ信号電極駆動回路18および走査電極駆動回路19を 接続した。また、共通電極1にも共通電極駆動回路20 を接続した(図13)。信号電極3には情報を有する信 号波形が印加され、走査電極12には走査波形が信号波 形と同期をとって印加される。信号電極3から薄膜トラ ンジスタ素子14を介して画素電極4に情報信号が伝達 され、共通電極1との間で液晶部分に電圧が印加され る。図14には駆動電圧波形の具体例を示す。なお、本 実施例の場合の振幅は、

 $V_{\text{D-CENTER}} = 1.4.0$, $V_{\text{GH}} = 2.8.0$, $V_{\text{GH}} = 0$, V_{DM} = 15.1, $V_{DK} = 12.9$, $V_{CK} = 20.4$, $V_{CL} = 4$.

に設定し、その結果、ゲート電極とソース電極の間の寄 生容量による飛込み電圧 Δ V_{ss} (+), Δ V_{ss} (-), 画素電 極にかかる電圧 V_s ,液晶にかかる電圧 V_{ic} は下表のよ うになった。なお、電圧の単位は以後すべてボルトとす

[0053]

【表1】

 $T(1 \mu m)$ 重ねた。これにより、信号配線に平行な方向 50

表示状態	Δ V _{GS} (+)	∆V _{GS} (-)	V _{SH}	VsL	VLCH	VLCL	> E .
S	+1.76	-1,64	+11.14	-13,46	+9.24	-9.07	9,16
崔	+1.47	-1.57	+13,63	-11.33	+6.75	-6,94	6.85

【0054】図4に示すVox, Vor はそれぞれ9.16 30 ボルト、6.85ボルトとなった。本実施例では、配向 膜の形成プロセス温度を溶剤を除去するために十分な16 0℃という従来に比べて非常に低い温度とした。また傾 き角は1.2 度という従来の縦電界方式では配向不良が 生じてしまうほど、低い値になったが、リバースチルト ドメインのような配向不良はまったく生じなかった。ま た、傾き角が低くなった効果として、配向の不均一性が なくなり、表示の均一性も高まった。表示性能を輝度計 で測定したところ、十分に高いコントラスト比80が得 られた。また、液晶の汚染等に伴うような表示むらもー 40 切見られず、均一性の高い表示が得られた。さらに、固 定パターンを一時間表示した後、別のパターンに切り替 えたところ残像(焼き付き)現象はまったく視認され ず、瞬時に新しいパターンに切り替わった。

【0055】〔実施例2〕本実施例では実施例1のポリ イミド配向膜を溶剤可溶型のポリアミドHTX-670 0 (日立化成製) に変えた。実施例1と同様に、溶液状 態でポリアミドを塗布した後、この溶液を150℃まで 加熱し、30分放置し溶剤を除去し、緻密なポリアミド 配向膜を得た。傾き角は、1.0 度であった。他の構成 50 いた本発明の液晶表示装置の色も鮮やかになった。

は実施例1と同じである。モジュール化して特性を評価 したところ、十分に高いコントラスト比100が得ら れ、配向の不均一性やリバースチルトドメインのような 配向不良、液晶の汚染等に伴う表示むらも一切見られ ず、均一性の高い表示が得られた。また、固定パターン を一時間表示した後、別のパターンに切り替えたところ 残像(焼き付き)現象はまったく視認されず、瞬時に新 しいパターンに切り替わった。

【0056】 〔比較例1〕 従来型の縦電界方式用薄膜ト 10 ランジスタマトリクス基板上に実施例2と同様の方法で 配向膜を形成した。カラーフィルタは対向基板上に形成 された透明導電膜の下に形成した。表示方式はツイステ ッドネマチック方式とした。また、液晶材料としては汚 染されておらず抵抗値が10°Ω・cmあるものを用い た。これらの点以外は実施例2と同じようにした。

【0057】その結果、傾き角不足の為の配向不良ドメ インが画素端部に発生し光散乱現象が起きコントラスト 比が25:1まで低下した。また、汚染した液晶を用い た時に現れる表示むらも発生した。

【0058】〔実施例3〕本実施例では、カラーフィル タを対向基板側に形成した。本実施例の液晶表示装置の 断面模式図を図10に示す。対向側の基板7の上に、複 数の色を有するカラーフィルタ23cを積層し、複数の 色の境界がマトリクス基板上の遮光層22の真上に配置 されている。 遮光部の幅は50 μmと一般的な液晶バネ ル組立て装置の基板間のアライメント精度の3~10μ mに比べて大変に広いため、極めて簡便に組み立てられ る。また、本実施例のカラーフィルタは、富士写真フィ ルム社製のポジ型フィルムFUJICHROME, PROVIA, 100DAY LIGHT, RDPII135 に一回の光照射で複数の色のパターン を形成して作製した。フィルムはあらかじめ2枚の保護 フィルムの間に複数の発色層を有し、そのため液晶表示 装置として必要な色のパターンに対応したフォトマスク を通して光を照射すれば、1回の光照射でカラーフィル タが得られる。この、カラーフィルタを対向基板の上に エポキシ系接着剤により加圧しながら室温で接着した 後、実施例と同様の配向膜形成プロセスを経てセル化し た。この際、溶剤は80℃で、10mmHgの減圧状態で 5時間かけて除去した。その他の条件は、実施例2と同 様である。

【0059】モジュール化して特性を評価したところ、 十分に高いコントラスト比100が得られ、配向の不均 一性やリバースチルトドメインのような配向不良、液晶 の汚染等に伴う表示むらも一切見られず、均一性の高い 表示が得られた。また、固定パターンを一時間表示した 後、別のパターンに切り替えたところ残像(焼き付き)現 象はまったく視認されず、瞬時に新しいパターンに切り 替わった。加えて、このようなポジ型フィルムから作製 したカラーフィルタの色調は非常に鮮やかで、これを用

【0060】なお、本実施例では発色層を保護フィルムの間にサンドイッチしたものを用い、カラーフィルタパターンを形成した後にガラス基板と接着したが、初めからガラス基板上に発色層を形成しても構わない。また、光露光は1回が製造コストの点では望ましいが、複数回行っても構わない。

【0061】〔実施例4〕本実施例では、Kodak 社製のポジ型フィルムEKTACHROME DYNA 100を用いて実施例3と同様のプロセスでカラーフィルタを作製した。また、カラーフィルタのパターンの中に遮光層を備え、ア 10クティブ素子内には遮光層を形成しなかった。図12は本実施例のカラーフィルタ内の遮光層の配列を示す。図12(a)は側断面を、図12(b)正面から見たときのパターンを表す。

【0062】同様に、モジュール化して特性を評価したところ、十分に高いコントラスト比90が得られ、配向の不均一性やリバースチルトドメインのような配向不良,液晶の汚染等に伴う表示むらも一切見られず、均一性の高い表示が得られた。また、固定パターンを一時間表示した後、別のパターンに切り替えたところ残像(焼20き付き)現象もまったく視認されず、瞬時に新しいパターンに切り替わった。実施例3と同じく、このようなポジ型フィルムから作製したカラーフィルタの色調は非常に鮮やかで、これを用いた本実施例の液晶表示装置の色も鮮やかになった。

【0063】以上実施例1から4により、薄膜トランジスタ素子のようなアクティブ素子において横電界方式と溶剤に可溶なポリマを配向膜として採用することにより、液晶の汚染に対する裕度や、配向膜ワニスを塗布した後の加熱温度が低くて良い等配向プロセスに対する裕 30度が増大し、表示むらのない高画質の液晶表示装置が得られた。

[0064]

【発明の効果】本発明によれば、薄膜トランジスタ素子のようなアクティブマトリクス素子において横電界方式と塗布後の加熱温度が低くて良い溶剤に可溶なポリマを組み合わせることにより、液晶の汚染や、配向プロセスに対する裕度が増大し、表示むらのない高画質の液晶表示装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の液晶表示装置における液晶の動作を示す図。

【図2】電界方向に対する、界面上の分子長軸配向方向

(ラビング方向) φω, 偏光板偏光透過軸方向φωのな す角を示す図。

【図3】本発明の液晶表示装置の薄膜トランジスタ,電極,配線の構造を示す図。[(a)正面図、(b),(c)側断面図。]

【図4】本発明の液晶表示装置の電気光学特性を示す図

【図5】本発明の液晶表示装置の複数画素の配置を示す 図。

【図 6 】本発明の液晶表示装置の複数画素の配置を示す 図。

【図7】本発明の液晶表示装置の製造プロセスを示す 図

【図8】本発明の液晶表示装置の製造プロセスを示す 図

【図9】本発明の液晶表示装置の製造プロセスを示す 図。

【図10】カラーフィルタを搭載した本発明の液晶表示 装置の側断面図。

【図11】本発明の液晶表示装置のカラーフィルタの製 法を示す図。

【図12】本発明の液晶表示装置のカラーフィルタの別の実施例。

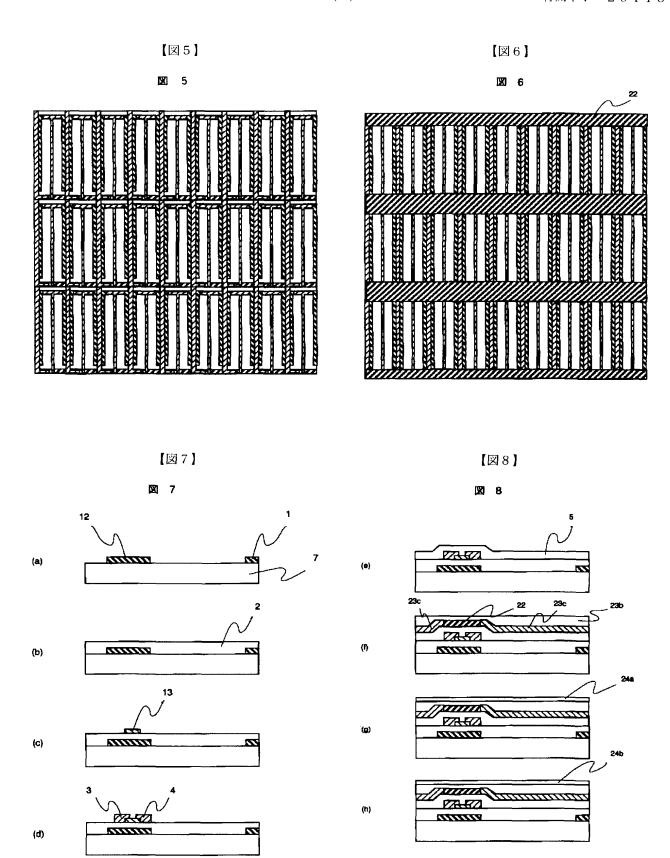
【図13】本発明の液晶表示装置の回路を示す図。

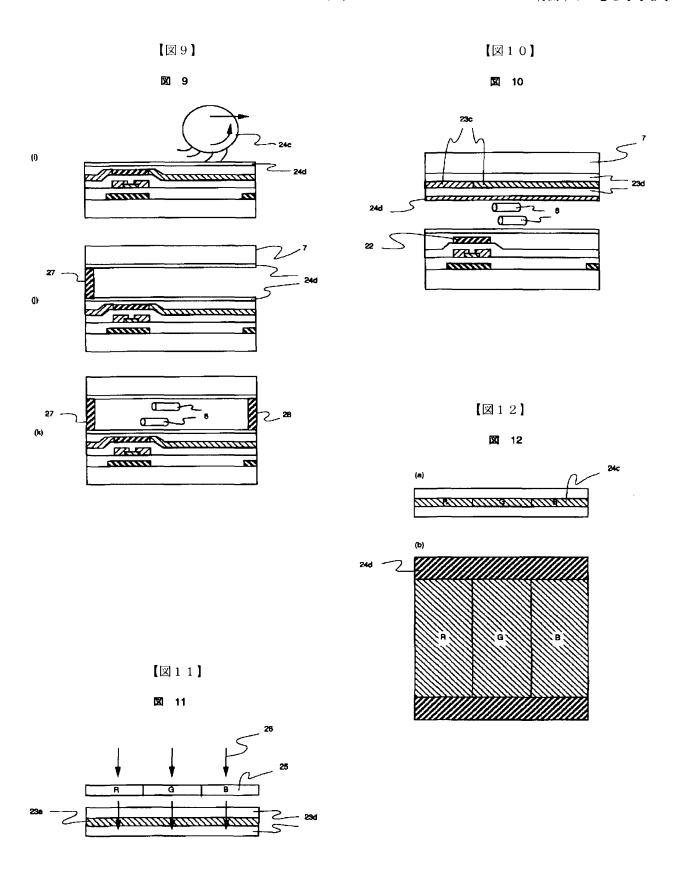
【図14】本発明の液晶表示装置の別の駆動波形を示す 図。

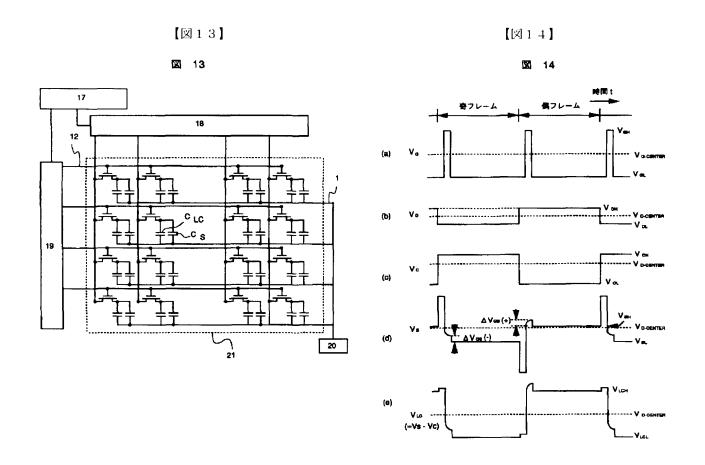
【符号の説明】

1…共通電極(コモン電極)、2…ゲート絶縁膜、3…信号電極(ドレイン電極)、4…画素電極(ソース電極)、5…保護絶縁膜、6…液晶組成物層中の液晶分子、7…基板、8…偏光板、9…電界方向、10…界面上の分子長軸配向方向(ラビング方向)、11…偏光板偏光透過軸方向、12…走査電極(ゲート電極)、13…アモルファスシリコン、14…薄膜トランジスタ素子、15…1画素ピッチ、16…付加容量素子部、17…コントロール回路、18…信号電極駆動回路、19…走査電極駆動回路、20…共通電極駆動回路、21…表示領域、22…遮光層、23a…発色層、23b…平坦化膜、23c…カラーフィルタ、23d…高分子保護膜、24a…ポリマ溶液、24b…ポリマ、24c…ラビングローラ、24d…配向膜、25…フォトマスク、26…光、27…シール剤、28…封止剤。

【図1】 【図2】 図 1 図 2 (d) 【図3】 【図4】 ⊠ 3 B/Bmax (%) 印加電圧 V₍₀(V)







フロントページの続き

(72)発明者 荒谷 介和

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内